

01

© 1992 г.

Журнал технической физики, т. 62, в. 2, 1992

РАССЕЯНИЕ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ ВЕЩЕСТВОМ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Н. Д. Наумов

Многократное рассеяние частиц приводит к увеличению разброса поперечных параметров пучка по мере его проникновения в вещество [1]. Магнитное поле оказывает определенное стабилизирующее действие на этот эффект [2]. Целью настоящей работы является получение количественных характеристик указанного действия однородного поля на пучок быстрых тяжелых заряженных частиц. Для этого решается уравнение переноса с интегралом столкновений в малоугловом приближении, применявшимся в [3] для анализа прохождения частиц через вещество при отсутствии внешнего поля. Пренебрежение влиянием магнитного поля на процесс столкновения представляется оправданным ввиду малости длины свободного пробега по сравнению с радиусом орбиты частицы в магнитном поле.

Пусть вещество занимает полупространство $z > 0$, а постоянное и однородное магнитное поле B направлено вдоль оси z . В малоугловом приближении уравнение переноса для узкого пучка частиц, распространяющегося вдоль магнитного поля, имеет вид

$$\left[\frac{\partial}{\partial z} + \theta_x \frac{\partial}{\partial x} + \theta_y \frac{\partial}{\partial y} + \alpha \left(\theta_y \frac{\partial}{\partial \theta_x} - \theta_x \frac{\partial}{\partial \theta_y} \right) \right] N = \frac{\alpha^2}{4} \left[\frac{\partial^2}{\partial \theta_x^2} + \frac{\partial^2}{\partial \theta_y^2} \right] N + \frac{\partial}{\partial T} (\varepsilon N). \quad (1)$$

Здесь $N(x, \theta_x, \theta_y, T)$ — плотность потока частиц; θ_x, θ_y — введенные в [3] угловые переменные, которые можно считать изменяющимися в бесконечных пределах; $\alpha = e m^2 B / [E(2 + E)]^{1/2}$, $E = T/mc^2$, T — кинетическая энергия; α^2 — средний квадрат угла рассеяния на единице пути; ε — тормозная способность вещества.

Это уравнение следует дополнить условием на границе вещества

$$N(z = 0, x, y, \theta_x, \theta_y, T) = N_0 \delta(x) \delta(y) \delta(\theta_x) \delta(\theta_y) \delta(T_0 - T).$$

Уравнение (1) отражает специфику прохождения через вещество быстрых тяжелых заряженных частиц — передачу энергии атомным электронам вещества малыми порциями, т. е. практически непрерывно, и упругое рассеяние на ядрах вещества с учетом экранирующего действия атомных электронов. Рассеивающие свойства среды характеризуются средним квадратом угла рассеяния на единице пути α^2 , который увеличивается с уменьшением энергии частиц $\alpha^2 \sim [(E + 1)/E(E + 2)]^2$ [3]. Поэтому по мере проникновения частиц в вещество его рассеивающее действие возрастает.

Введем функцию $\Phi = N/\varepsilon$ и перейдем от T к новой переменной

$$u = -z - \int_{T_0}^T \frac{dT'}{\varepsilon(T')}.$$

Тогда получается более простое уравнение

$$\frac{\partial \Phi}{\partial z} + \theta_x \frac{\partial \Phi}{\partial x} + \theta_y \frac{\partial \Phi}{\partial y} + \alpha \left(\theta_y \frac{\partial \Phi}{\partial \theta_x} - \theta_x \frac{\partial \Phi}{\partial \theta_y} \right) = \frac{\alpha^2}{4} \left[\frac{\partial^2 \Phi}{\partial \theta_x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \theta_y^2} \right] \quad (2)$$

с граничным условием

$$\Phi(z=0, x, y, \theta_x, \theta_y, u) = \Phi_0 \delta(x) \delta(y) \delta(\theta_x) \delta(\theta_y) \delta(u).$$

Для решения уравнения (2) следует сделать замену переменных, соответствующую переходу во вращающуюся систему координат

$$\alpha = \theta_x \cos \psi - \theta_y \sin \psi, \beta = \theta_x \sin \psi + \theta_y \cos \psi,$$

$$\xi = x - \alpha C_1 - \beta B_1, \eta = y + \alpha B_1 - \beta C_1,$$

$$\psi = \int_0^z \alpha dz', B_1 = \int_0^z \sin \psi dz', C_1 = \int_0^z \cos \psi dz',$$

а затем воспользоваться преобразованием Фурье по переменным α, β, ξ, η

$$\Phi = \frac{\delta(u)}{(2\pi)^4} \int F(z, \lambda, \mu, k, q) \exp(i\lambda \alpha + i\mu \beta + ik\xi + iq\eta) d\lambda du dk dq.$$

Для F получается дифференциальное уравнение первого порядка, интегрируя которое, найдем

$$F = \exp \left[-\frac{1}{4} (\lambda^2 + \mu^2) A_1 - \frac{1}{4} (k^2 + q^2) A_2 + \frac{1}{2} (\mu k - \lambda q) B_2 - \frac{1}{2} (\lambda k + \mu q) C_2 \right],$$

$$A_1 = \int_0^z \alpha^2 dz', A_2 = \int_0^z \alpha^2 [B_1^2 + C_1^2] dz', B_2 = \int_0^z \alpha^2 B_1 dz', C_2 = \int_0^z \alpha^2 C_1 dz'.$$

В итоге для плотности потока частиц имеем ($D = A_1 A_2 - B_2^2 - C_2^2$)

$$N = \frac{\delta(u) N_0}{\varepsilon \pi^2 D} \times \times \exp \left\{ -\frac{1}{A_1 D} \left[(\alpha^2 + \beta^2) D + (\xi A_1 + \beta B_2 + \alpha C_2)^2 + (\eta A_1 - \alpha B_2 + \beta C_2)^2 \right] \right\}. \quad (3)$$

Получить явное выражение для входящих в пространственно-угловое распределение частиц коэффициентов при наличии магнитного поля в общем случае затруднительно. Так, для нерелятивистских частиц, пренебрегая зависимостью ионизационного логарифма от энергии, т. е. полагая $\varepsilon = T_0^2/(2RT)$, найдем, что

$$\psi = \frac{4}{3} \frac{R}{a} \left[\left(1 - \frac{z}{R} \right)^{3/4} - 1 \right], \quad (4)$$

а B_1, C_1 выражаются через неполную гамма-функцию (R — пробег частиц в веществе, $a = c(2mT_0)^{1/2}/eB$ — радиус орбиты частицы). Более простые выражения получаются для области малых глубин, где энергия частиц близка к начальной энергии T_0 ,

$$A_1 = \alpha_0^2 z, B_1 = a(1 - \cos \alpha_0 z), C_1 = a \sin \alpha_0 z, \alpha_0 = 1/a,$$

$$A_2 = 2aB_2, B_2 = a\alpha_0^2(z - C_1), C_2 = a\alpha_0^2 B_1, \alpha_0^2 = \alpha^2(T_0). \quad (5)$$

В этом случае выражение (3) соответствует известной функции распреде-

ления Ферми для чисто упругого рассеяния с учетом влияния магнитного поля.

Интегрируя (3) по x , y , найдем распределение частиц на глубине z по углу отклонения, совпадающее с аналогичным распределением при отсутствии поля. Распределение по поперечному смещению так же, как и при $B = 0$, имеет гауссов вид, но средний квадрат смещения r_z^2 на глубине z будет другим

$$r_z^2 = A_2 - 2(B_1B_2 + C_1C_2) + A_1(B_1^2 + C_1^2).$$

В частности, для чисто упругого рассеяния (5)

$$r_z^2 = 2\alpha_0^2 a^2 (z - a \sin \alpha_0 z).$$

Сравнивая с аналогичным результатом при отсутствии поля [3], можно заключить, что воздействие магнитного поля приводит к более медленному уширению пучка вследствие многократного упругого рассеяния частиц. Отметим также, что переход к (5) фактически означает аппроксимацию начального участка зависимости (4) линейной функцией, что позволяет уточнить область применимости (5): $0 < z < 0.3R$. В остальной области влияние потерь энергии на малоугловое рассеяние частиц становится существенным.

Список литературы

- [1] Розси Б. Частицы больших энергий. М.: ГИТГЛ, 1955. 465 с.
- [2] Кимель Л. Р., Салимов О. Н. // ЖТФ. 1972. Т. 42. Вып. 6. С. 1154—1160.
- [3] Ремизович И. С., Рогозкин Д. Б., Рязанов М. И. Флуктуации пробегов заряженных частиц. М.: Энергоатомиздат, 1988. 240 с.

Поступило в Редакцию

4 февраля 1991 г.

В окончательной редакции

26 июня 1991 г.

06

© 1992 г.

Журнал технической физики, т. 62, в. 2, 1992

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Ga_2Se_3 В МИЛЛИМЕТРОВОМ И СУБМИЛЛИМЕТРОВОМ ДИАПАЗОНАХ ДЛИН ВОЛН

Б. М. Гарин, И. П. Никитин, Н. Д. Зверев, А. С. Куликов, Ж. К. Крапошина,
Л. П. Гальчинецкий

Полупроводники типа $A_2^{III}B_3^{VI}$, к которым относится полуторный селенид галлия Ga_2Se_3 , имеют "рыхлую" решетку, в которой треть узлов катионной подрешетки вакантна, причем вакансии стехиометрические [1]. С этим связана аномалия электронного состояния примесей — электроннейтральность [2], в результате чего даже при значительной концентрации примесей сохраняются неизменными полупроводниковые свойства. Кроме того, особенности кристаллической структуры обусловливают очень высокую радиационную стойкость указанных материалов по ряду параметров, включая оптические постоянные в ИК диапазоне [3, 4]. Свойства данных материалов, однако, недостаточно изучены. В частности, до настоящего времени они не исследовались в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах, где существенную роль играет решеточное поглощение с непрерывным спектром. В настоящей работе исследованы оптические свойства Ga_2Se_3 в диапазоне волновых векторов $\nu = 4—16 \text{ см}^{-1}$.

Исследованы поликристаллические образцы, изготовленные двумя методами: